

Вместо сущ. ИСЧЕРП. 85



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА  
ИЗМЕРЕНИЙ

ПЛАСТИНКИ ПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКИЕ  
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

ГОСТ 8.239-77

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ ССР  
Москва

**РАЗРАБОТАН** Всесоюзным научно-исследовательским институтом  
метрологии им. Д. И. Менделеева [ВНИИМ]

Директор Ю. В. Тарбеев  
Руководитель темы Е. А. Волкова  
Исполнитель И. С. Сорокина

**ВНЕСЕН** Управлением приборостроения, средств автоматизации и  
систем управления Госстандарта СССР

Начальник И. А. Алмазов

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ** Всесоюзным научно-исследовательским институтом метрологической службы Госстандарта СССР  
[ВНИИМС]

Директор В. В. Сычев

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 марта 1977 г. № 758

## Государственная система обеспечения единства измерений

## ПЛАСТИНКИ ПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКИЕ

## Методы и средства поверки

State system for ensuring the uniformity of measurements.

Polarimetric plates. Methods and means of calibration

ГОСТ  
8.239—77Взамен ГОСТ 13363—67  
в части поляриметрических пластинок

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 марта 1977 г. № 758 срок введения установлен

с 01.07.1978 г.

Настоящий стандарт распространяется на образцовые 2-го разряда и контрольные поляриметрические пластины по ГОСТ 22409—77 и устанавливает методы и средства поверок: первичной и периодической — для образцовых пластинок; при выпуске из производства — для контрольных пластинок.

## 1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки следует выполнять операции и применять средства поверки, указанные в таблице.

Наименование операций	Номер пункта стандарта	Средства поверки и их нормативно-технические характеристики	Обязательность проезжания операций при:		
			выпуске из производства	ремонте	эксплуатации и хранении
Внешний осмотр Проверка однородности кварца	3.1 3.2	Установка для визуального контроля однородности при помощи кварцевого клинового компенсатора (справочное приложение 1)  Лампа типа СЦ-62 или СЦ-62Г мощностью 100 Вт Натриевая лампа типа ДНаС-18 и светофильтр для выделения желтого дублета, состоящий из стекол марок ЗС-8 толщиной 1 мм и ОС-13 толщиной 3 мм по ГОСТ 9411—75	Да Да	Да Нет	Нет Нет

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

©Издательство стандартов, 1977

## Продолжение

Наименование операций	Номера пул-котов стан-дартов	Средства поверки и их нормативно-технические характеристики	Обязательность прохождения опе-раций при:		
			выпуске из прои-водства	ремонте	эксплу-атации и хранении
Измерение диаметра кварцевой пластинки	3.3	Штангенциркуль типа ШЦ-II с ценой деления 0,05 мм по ГОСТ 166—73	Да	Нет	Нет
Измерение толщины кварцевой пластинки	3.4	Рычажный микрометр типа МР с ценой деления 0,002 мм по ГОСТ 4381—68	Да	Нет	Нет
Определение отклонения оптической оси кварца от перпендикулярности к рабочим поверхностям кварцевой пластинки	3.5	Поляризационный гoniометр (цена деления отсчетных устройств не более 30°) со специальным держателем для кварцевой пластинки (справочное приложение 2) или интерферометр типа Шенрока с ценой деления отсчетных устройств не более 30° (справочное приложение 3) Ртутная лампа типа ДРС-50 Светофильтр для выделения зеленой линии, состоящий из стекол марок ЖС-18 толщиной 6 мм, ПС-7 толщиной 5 мм и СЗС-21 толщиной 2 мм по ГОСТ 9411—75 или натриевая лампа типа ДНаС-18 и светофильтр для выделения желтого дублета, состоящий из стекол марок ЗС-8 толщиной 1 мм и ОС-13 толщиной 3 мм по ГОСТ 9411—75	Да	Нет	Нет
Проверка отклонений рабочих поверхностей кварцевой пластинки от плоскости	3.6	Интерферометр типа ПК-452	Да	Нет	Нет
Проверка отклонения рабочих поверхностей кварцевой пластинки от параллельности	3.7	То же	Да	Нет	Нет
Измерение расстояния между опорными буртиками направляющей трубы	3.8	Измерительная металлическая линейка по ГОСТ 427—75	Да	Да	Нет
Измерение диаметра опорных буртиков направляющей трубы	3.9	Микрометр типа МК с ценой деления 0,01 мм по ГОСТ 6507—60	Да	Да	Нет
Измерение светового диаметра оправы	3.10	Штангенциркуль типа ШЦ-11 с ценой деления 0,05 мм по ГОСТ 166—73	Да	Да	Нет

## Продолжение

Наименование операций	Номера пул- котов стан- котехники	Средства поверки и их нормативно-технические характеристики	Обязательность проведения опе- рации при:		
			выпуск из прока- зательств	ремонте	эксплу- атации и хранении
Проверка параллельно- сти плоских поверхностей установочного кольца	3.11	Рычажный микрометр типа МР с ценой деления 0,002 мм по ГОСТ 4381-68	Да	Да	Нет
Проверка разности между наибольшей тол- щиной установочного кольца и толщиной квар- цевой пластинки	3.12	То же	Да	Да	Нет
Измерение внутреннего диаметра установочного кольца и проверка раз- ности между этим диа- метром и диаметром кварцевой пластинки	3.13	Штангенциркуль типа ШЦ-11 с ценой деления 0,05 мм по ГОСТ 166-73	Да	Да	Нет
Проверка разности между наружным диа- метром установочного кольца и диаметром гнезда для него	3.14	То же	Да	Да	Нет
Измерение толщины разделительной шайбы в двойной поляриметриче- ской пластинке	3.15	Рычажный микрометр типа МР с ценой деления 0,002 мм по ГОСТ 4381-68	Да	Да	Нет
Проверка отклонения кварцевой пластинки от перпендикулярности к оси, вокруг которой оп- рава может вращаться на опорных буртиках	3.16	Автоколлиматор с ценой дес- ления не более 30" и предела- ми измерения не менее 30' по ГОСТ 11899-66 Призменная подставка (см. справочное приложение 4)	Да	Да	Да
Определение угла вра- щения плоскости поляри- зации образцовой поля- риметрической пластинки	3.17	Образцовый поляриметр 1-го разряда	Да	Да	Да
Определение угла вра- щения плоскости поляри- зации контрольной по- ляриметрической пла- стинки	3.17	Поляриметр-компаратор типа А1-ЕПФ	Да	—	—

## 2. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

2.1. При проведении поверки необходимо соблюдать следую-  
щие условия:

температура окружающего воздуха  $- 20 \pm 5^\circ\text{C}$ ;

температура в кюветном отделении образцового фотоэлектрического поляриметра 1-го разряда —  $20 \pm 3^\circ\text{C}$ ;

скорость изменения температуры в кюветном отделении — не более  $0.2^\circ\text{ C}/\text{ч}$ ;

относительная влажность окружающего воздуха — не более 80%;

атмосферное давление — от 84 до 106 кПа;

напряжение сети питания —  $220 \pm 22$  В;

частота сети питания —  $50,0 \pm 0,5$  Гц;

расположение источников магнитных и электрических полей мощностью более 2 кВт — не ближе 5 м к средствам поверки;

не должно быть ощущимых толчков, вибраций и сотрясений.

2.2. Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

при использовании ртутной или натриевой лампы необходимо выдержать время, требуемое для ее полного разгорания;

перед проверкой однородности кварца, а в необходимых случаях, и перед проверкой положения оптической оси кварца, плоскости и параллельности рабочих поверхностей пластинок затемнить помещение;

перед проверкой плоскости и параллельности рабочих поверхностей кварцевой пластиинки выдержать ее на столике интерферометра не менее 5 мин для выравнивания температуры;

при определении угла вращения поляриметрическая пластиинка должна быть выдержанна в кюветном отделении в течение 20—60 мин в зависимости от перепада температуры между кюветным отделением и окружающим воздухом (20 мин при перепаде до  $2^\circ\text{C}$ , 60 мин при перепаде до  $8^\circ\text{C}$ ).

### 3. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

#### 3.1. Внешний осмотр

3.1.1. При внешнем осмотре оправы должно быть установлено:

наличие маркировки в соответствии с требованиями ГОСТ 22409—77;

наличие защитных покрытий на наружных и внутренних поверхностях оправы и отсутствие повреждений на этих поверхностях;

наличие покрытий на поверхностях установочного кольца и разделительной шайбы и отсутствие следов коррозии на этих поверхностях.

3.1.2. При внешнем осмотре кварцевой пластиинки должно быть установлено соответствие чистоты рабочих поверхностей пластиинок требованиям ГОСТ 11141—65.

3.2. При проверке однородности кварца на установке для визуального контроля, требования к которой приведены в справочном приложении 1, поляриметрическую пластинку располагают на суппорте (поляризатор и анализатор должны быть в скрещенном положении). При помощи кварцевого компенсатора добиваются гашения света. Медленно поворачивают пластинку на опорных буртиках в ее плоскости. При этом не должно наблюдаться изменения освещенности поля зрения и не должно быть видно включений сдвигов, двойников и других дефектов структуры.

При проверке однородности образцовых пластинок применяют лампу накаливания типа СЦ-62 (СЦ-62Г) без светофильтров. При проверке однородности контрольных пластинок применяют натриевую лампу типа ДНаС-18 со светофильтром, выделяющим желтый дублет.

3.3. Диаметр кварцевой пластиинки измеряют штангенциркулем в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Результаты измерений должны соответствовать значениям, приведенным в ГОСТ 22409—77.

3.4. Толщину кварцевой пластиинки измеряют рычажным микрометром на 2—3 участках пластиинки так, чтобы не повредить полированные рабочие поверхности. Результаты 2—3 измерений должны совпадать друг с другом. Толщина пластиинок должна соответствовать значениям, приведенным в ГОСТ 22409—77.

3.5. Отклонение оптической оси кварца от перпендикулярности к рабочим поверхностям кварцевой пластиинки определяют на поляризационном гониометре или интерферометре типа Шенрока (схема приведена в справочном приложении 3) со специальным держателем для кварцевой пластиинки, требования к которому приведены в справочном приложении 2.

Перед измерением держатель необходимо установить так, чтобы плоскость кварцевой пластиинки была перпендикулярна к оси коллиматора. Для этого, осветив щель коллиматора спектральной лампой со светофильтром, устанавливают зрительную трубу так, чтобы ее ось была параллельна оси коллиматора. Устанавливают анализатор или поляризатор в положение, при котором поле зрения максимально освещено, и укрепляют в держателе кварцевую пластиинку (ось зрительной трубы должна проходить через центр пластиинки). Изменяя положение держателя регулировочными винтами и наблюдая в зрительную трубу, добиваются, чтобы изображение щели от поверхности пластиинки совпало с самой щелью.

Вынимают кварцевую пластиинку из держателя и поворачивают анализатор или поляризатор до получения в поле зрения темноты. Укрепляют пластиинку в держателе и медленно поворачивают столик с держателем. При этом через поле зрения проходит несколько интерференционных полос, возникающих при распро-

странении света в кварцевой пластинке. Столик поворачивают по отношению к первоначальному положению на угол, близкий к 40°. Ближайшую темную полосу совмещают с центром перекрестия зрительной трубы и закрепляют столик стопорным винтом.

Медленным вращением держателя поворачивают кварцевую пластинку в ее плоскости и следят за положением интерференционной полосы. Если полоса сдвигается с центра перекрестия, то, перемещая зрительную трубу микрометрическим винтом, возвращают полосу на центр перекрестия. Эти операции повторяют, пока темная полоса не начнет двигаться в противоположную сторону. При положении трубы, соответствующем максимальному смещению полосы в одну, например, левую сторону, делают отсчет по лимбу или специальному угломерному устройству. Продолжают поворачивать пластинку (при этом полоса движется в направлении, противоположном направлению первоначального движения), возвращают полосу на центр перекрестия перемещения зрительной трубы, пока полоса снова начнет двигаться в первоначальном направлении. При положении трубы, соответствующем максимальному смещению полосы в другую, например, правую сторону, снимают отсчет по лимбу или специальному угломерному устройству.

Обозначив больший из отсчетов  $\varphi_1$ , меньший  $\varphi_2$ , вычисляют отклонение  $v$  оптической оси кварца от перпендикулярности к рабочим поверхностям для света с длиной волны 546,07 нм по формуле .

$$v = 0,3(\varphi_1 - \varphi_2).$$

Отклонение не должно превышать значений, приведенных в ГОСТ 22409—77.

3.6. Отклонение рабочих поверхностей кварцевой пластиинки от плоскости проверяют в монохроматическом свете на интерферометре, обеспечивающем возможность получения интерференционных полос равной толщины. Кварцевую пластинку, вынутую из оправы, помещают на столик интерферометра. Регулированием винтов столика добиваются видимости в поле зрения интерференционных полос равной толщины, возникших в воздушном слое между рабочей поверхностью кварцевой пластиинки и рабочей поверхностью стеклянной пластины интерферометра.

Кварцевую пластиинку переворачивают так, чтобы к стеклянной пластиине интерферометра была обращена другая рабочая поверхность и снова наблюдают интерференционные полосы равной толщины. Отклонения каждой из рабочих поверхностей пластиинки от плоскости, оцениваемые по кривизне интерференционной полосы, не должны превышать значений, приведенных в ГОСТ 22409—77.

3.7. Отклонение рабочих поверхностей кварцевых пластинок от параллельности проверяют на интерферометре. Регулированием винтов столика, на котором расположена пластина, добиваются видимости в поле зрения интерференционных полос равной толщины, возникших между обеими рабочими поверхностями кварцевой пластины.

Отклонения от параллельности, оцениваемые по числу видимых полос, не должны превышать значений, приведенных в ГОСТ 22409—77.

3.8. Расстояние между опорными буртиками направляющей трубы измеряют металлической линейкой. Расстояние между центрами буртиков должно соответствовать значениям, приведенным в ГОСТ 22409—77.

3.9. Диаметр каждого опорного буртика направляющей трубы измеряют в его центральной части микрометром в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Диаметры каждого опорного буртика оправы поляриметрической пластины должны соответствовать значениям, приведенным в ГОСТ 22409—77.

3.10. Световой диаметр оправы измеряют штангенциркулем. Внутренние диаметры направляющей трубы, крепящей гайки, втулки и разделительной шайбы должны соответствовать значениям, приведенным в ГОСТ 22409—77.

3.11. Параллельность плоских поверхностей установочного кольца определяют рычажным микрометром, измеряя толщину кольца в четырех точках (на концах двух взаимно перпендикулярных диаметров). Разность между наибольшим и наименьшим результатами измерений не должна превышать значения, приведенного в ГОСТ 22409—77.

3.12. Разность между наибольшей толщиной установочного кольца и толщиной кварцевой пластины не должна превышать большего значения допуска, приведенного в ГОСТ 22409—77.

3.13. Внутренний диаметр установочного кольца измеряют штангенциркулем в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Разность между результатами двух измерений не должна превышать 0,1 мм. Разность между большим результатом измерения диаметра кольца и меньшим результатом измерения диаметра пластины не должна превышать большего значения допуска, приведенного в ГОСТ 22409—77. Разность между меньшим результатом измерения внутреннего диаметра кольца и большим результатом измерения диаметра пластины должна быть равна или превышать меньшее значение допуска, приведенного в ГОСТ 22409—77.

3.14. Разность между наружным диаметром установочного кольца и диаметром гнезда для него измеряют штангенциркулем в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Разность между большим результатом измерения диаметра гнезда и меньшим результатом измерения диаметра кольца не должна превышать большего значения допуска, приведенного в ГОСТ 22409—77.

Разность между меньшим результатом измерения диаметра гнезда и большим результатом измерения диаметра кольца должна быть равной или превышать меньшее значение допуска, приведенного в ГОСТ 22409—77.

3.15. Толщину разделительной шайбы в двойной поляриметрической пластинке измеряют рычажным микрометром на концах двух взаимно перпендикулярных диаметров. Толщина должна соответствовать значениям, приведенным в ГОСТ 22409—77.

Разность результатов четырех измерений толщины не должна превышать значения, приведенного в ГОСТ 22409—77.

3.16. Отклонения кварцевой пластиинки от перпендикулярности к оси, вокруг которой оправа может вращаться на опорных буртиках, измеряют на автоколлиматоре с ценой деления не более  $30''$  и полем зрения не менее  $30'$  с призменной подставкой с регулировочными винтами (справочное приложение 4). Подставку устанавливают так, чтобы ее ось была параллельна оптической оси автоколлиматора, а центр пучка света, выходящего из автоколлиматора, совпадал с центром кварцевой пластиинки. Для этого на подставку помещают пластиинку, оправа которой изготовлена с минимальными допусками.

Регулировочными винтами добиваются такого положения подставки, чтобы при вращении на ней этой оправы с пластиинкой изображение автоколлиматорной марки не отклонялось от центра поля зрения более чем на  $3'$ . При этом центр пучка света должен совпадать с центром пластиинки. Затем поочередно помещают на подставку поверяемые поляриметрические пластиинки. Медленно поворачивают каждую пластиинку на опорных буртиках, наблюдая за перемещением автоколлимационной марки. При поворотах пластиинки на  $360^\circ$  отклонение марки от центра поля зрения не должно превышать значения, приведенного в ГОСТ 22409—77.

3.17. Угол вращения плоскости поляризации образцовых поляриметрических пластиинок 2-го разряда измеряют на образцовом поляриметре 1-го разряда, в котором в качестве источника света использована ртутная лампа с низким давлением буферного газа и для выделения зеленой линии с длиной волны  $\lambda=546,07$  нм применен монохроматор.

Угол вращения контрольных поляриметрических пластиинок определяют методом непосредственного сличения с мерами 2-го разряда при помощи фотоэлектрического поляриметра-компаратора типа А1-ЕПФ, прошедшего метрологическую аттестацию.

Угол вращения пластиинки определяют не менее чем в пяти различных положениях пластиинки по отношению к плоскости поляри-

зации падающего на пластинку света, отличающихся друг от друга примерно на 70°.

За значение угла вращения поляриметрической пластинки принимают среднее арифметическое результатов пяти измерений, каждый из которых вычислен для 20°C.

Если во время измерений температура пластинки отличается от 20°C, то необходимо вычислить значение ее угла вращения для 20°C по формуле

$$\psi_{20}^{\circ} = \frac{\psi_t^{\circ}}{1 + 0,000143(t - 20^{\circ}\text{C})},$$

где  $\psi_{20}^{\circ}$  — значение угла вращения при температуре 20°C;

$\psi_t^{\circ}$  — значение угла вращения при температуре измерения;

$t$  — температура измерения.

Значение угла вращения плоскости поляризации поляриметрической пластинки при температуре 20°C для света с длиной волны 589,3 нм (желтый дублет натрия) вычисляют по формуле

$$\psi_{589,3}^{\circ} = 0,85084 \psi_{546,07}^{\circ}.$$

Значение угла вращения пластинки в градусах международной сахарной шкалы °S для света с длинами волн 546,07 и 589,3 нм вычисляют по формулам:

$$\psi_{546,07}^{\circ} S = 2,45308 \psi_{546,07}^{\circ},$$

$$\psi_{589,3}^{\circ} S = 2,88883 \psi_{589,3}^{\circ} \text{ — при температуре } 20^{\circ}\text{C}.$$

Отклонение действительных значений углов вращения пластинок от名义альных не должно превышать установленного ГОСТ 22409—77.

#### 4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

4.1. Положительные результаты первичной и периодической поверок образцовых поляриметрических пластинок 2-го разряда оформляют выдачей свидетельства о государственной поверке по форме, установленной Госстандартом СССР.

Форма записи результатов поверки (оборотная сторона свидетельства) приведена в обязательном приложении 5.

4.2. Результаты поверки контрольных поляриметрических пластинок оформляют на предприятии-изготовителе путем маркировки действительных значений углов вращения на каждой пластинке.

4.3. Поляриметрические пластинки, не удовлетворяющие требованиям настоящего стандарта, к выпуску в обращение и к применению не допускаются.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
Справочное

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  
ОДНОРОДНОСТИ КВАРЦА

Для визуального контроля однородности кварца используют установку, собранную на базе сахариметра типа СУ-3, в котором вместо поляризатора с полутеневым устройством применены призменный поляризатор без полутеневого устройства и призменный анализатор; конструкция суппорта изменена таким образом, чтобы можно было проверить однородность по всему световому диаметру пластиинки.

Установка должна состоять из источника света, конденсорной системы, поляризатора, суппорта для поляризационной пластиинки, кварцевого клинового компенсатора, анализатора и зрительной трубы с увеличением не менее 3<sup>\*</sup>.

Конденсорная система должна создавать параллельный пучок лучей. Зрительная труба должна быть сфокусирована на поверхность пластиинки, и должна быть обеспечена возможность проверки однородности по всему световому диаметру пластиинки.

Для проверки однородности образцовых пластиинок используют лампу типа СП-62, а для контрольных пластиинок — натриевую лампу типа ДНаС-18.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Справочное

ТРЕБОВАНИЯ К ДЕРЖАТЕЛЮ ДЛЯ КВАРЦЕВОЙ ПЛАСТИИНКИ

1. Держатель для кварцевой пластиинки должен быть укреплен на столике поляризационного гoniометра или интерферометра типа Шенрока так, чтобы кварцевая пластиинка располагалась вертикально, и ось вращения столика проходила через одну из рабочих поверхностей пластиинки.

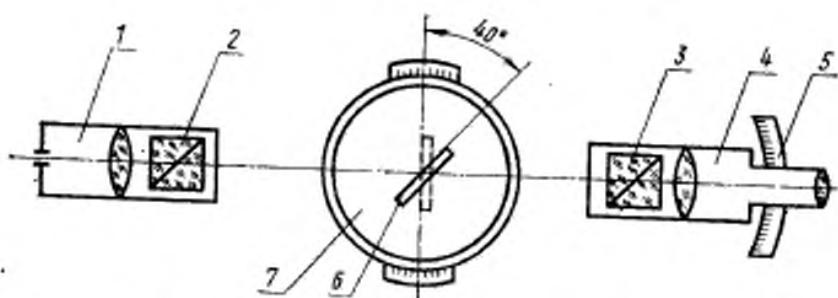
2. Держатель должен допускать поворот кварцевой пластиинки в ее плоскости на 360°.

3. Пластиинка в держателе должна быть укреплена так, чтобы в ней не возникли внутренние напряжения.

В качестве держателя может быть использована плоская стеклянная пластиинка в оправе, удовлетворяющая требованиям пп. 1 и 2. Кварцевую пластиинку притирают к поверхности стеклянной пластиинки при помощи кедрового масла или глицерина.

ПРИЛОЖЕНИЕ З  
Справочное

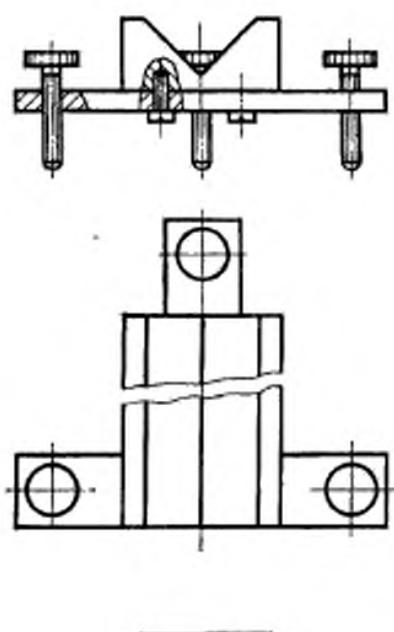
СХЕМА ИНТЕРФЕРОМЕТРА ТИПА ШЕНРОКА



1 — коллиматор со щелевой диафрагмой; 2 — поляризатор; 3 — анализатор; 4 — зрительная труба; 5 — отсчетное устройство зрительной трубы; 6 — кварцевая пластина; 7 — линз

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
Справочное

ПРИЗМЕННАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОТКЛОНЕНИЯ КВАРЦЕВОЙ  
ПЛАСТИНКИ ОТ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТИ К ОСИ, ВОКРУГ КОТОРОЙ  
ОПРАВА МОЖЕТ ВРАЩАТЬСЯ НА ОПОРНЫХ БУРТИКАХ



**ПРИЛОЖЕНИЕ 5**  
Справочное

**ФОРМА ЗАПИСИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ  
(ОБОРОТНАЯ СТОРОНА СВИДЕТЕЛЬСТВА)**

Поляриметрические пластинки поверены в соответствии с ГОСТ 22409—77. Результаты измерений для света с длиной волны ————— нм при температуре 20°C приведены в таблице.

№ п/п.	№ пластинки	Угол вращения плоскости поляризации		Направление вращения плоскости поляризации
		в угловых градусах	в международных сахарных градусах	

Редактор *Л. А. Бурмистрова*  
Технический редактор *В. Ю. Смирнова*  
Корректор *В. М. Смирнова*

Сдано в наб. 06.04.77 Подп. в печ. 16.06.77 1.0 п. л. 0,89 уч.-изд. л. Тир. 10 000 Цена 5 коп.  
Ордено «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-867, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., б. Зак. 742.

Изменение № 1 ГОСТ 8.239—77 Государственная система обеспечения единства измерений. Пластиинки поляризметрические. Методы и средства поверки  
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.04.85  
№ 1135 срок введения установлен

с 01.09.85

Заменить группу: Т88.4 на Т88.5.

Нанменование стандарта. Заменить слова: «Методы и средства поверки» на «Методика поверки»;  
«Methods and means of calibration» на «Methods of verification».

Вводная часть. Заменить слова: «методы и средства поверок» на «методику их поверки».

Пункт 1.1. Таблица. Графа «Средства поверки и их нормативно-технические характеристики». Заменить ссылки: ГОСТ 9411—75 на ГОСТ 9411—81; ГОСТ 166—73 на ГОСТ 166—80; ГОСТ 4381—68 на ГОСТ 4381—80, ГОСТ 6507—60 на ГОСТ 6507—78; ГОСТ 11899—66 на ГОСТ 11899—77;

последний абзац. Заменить слова: «Поляризиметр-компаратор» на «Поляризиметр».

Пункт 2.2. Третий и четвертый абзацы изложить в новой редакции: «перед проверкой однородности кварца, а в необходимых случаях и перед проверкой отклонения оптической оси кварца от перпендикулярности к рабочим поверхностям».

(Продолжение см. с. 224)

там кварцевых пластинок и проверкой отклонения рабочих поверхностей кварцевых пластинок от плоскости и параллельности, затемнить помещение; перед проверкой отклонения рабочих поверхностей кварцевой пластиинки от плоскости и параллельности выдержать ее на столике интерферометра не менее 5 мин для выравнивания температуры»;

дополнить абзацем: «перед проверкой однородности кварца, отклонения оптической оси кварца от перпендикулярности к рабочим поверхностям кварцевой пластиинки, отклонений рабочих поверхностей кварцевой пластиинки от плоскости и параллельности и перед определением угла вращения кварцевая пластиинка должна быть промыта этиловым спиртом по ГОСТ 5962—67».

Пункт 3.1.2. Заменить ссылку: ГОСТ 11141—76 на ГОСТ 11141—84.

Пункт 3.17. Первый и второй абзацы изложить в новой редакции: «Угол вращения плоскости поляризации образцовых поляриметрических пластиинок 2-го разряда измеряют на образцовом поляризаторе 1-го разряда в соответствии с методикой, приведенной в технической документации на него».

Угол вращения плоскости поляризации контрольных поляриметрических пластиинок измеряют на поляризаторе типа А1-ЕПФ с ценой деления отсчетного устройства  $0,001^\circ$ , прошедшем метрологическую аттестацию в соответствии с методикой, приведенной в технической документации на него»;

после слов « $t$  — температура измерения» изложить в новой редакции: «Если измерение угла вращения плоскости поляризации пластиинки произведено для света с длиной волны 546,07 нм, то значение угла вращения для света с длиной волны 589,3 нм вычисляют по формуле

(Продолжение см. с. 225)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8.239-77)

$$\Psi_{20; 589,3}^{\circ} = 0,8508 \pm \Psi_{20; 546,07}^{\circ}.$$

Если измерение угла вращения плоскости поляризации пластинки произведено для света с длиной волны 589,3 нм, то значение угла вращения плоскости поляризации для света длиной волны 546,07 нм вычисляют по формуле

$$\Psi_{20; 546,07}^{\circ} = 1,17531 \Psi_{20; 589,3}^{\circ}.$$

Значение угла вращения пластинки в градусах международной сахарной шкалы °S для света с длинами волн 546,07 и 589,3 нм вычисляют по формулам

$$\Psi_{546,07}^{\circ} \cdot S = 2,4508 \Psi_{589,3}^{\circ};$$

$$\Psi_{589,3}^{\circ} \cdot S = 2,88353 \Psi_{546,07}^{\circ} \text{ --- при температуре } 20^{\circ}\text{C}.$$

Отклонение действительных значений углов вращения пластинок от номинальных не должно превышать установленного ГОСТ 22409-77\*.

(Продолжение см. с. 226)

---

(Продолжение изменения к ГОСТ 8.239—77)

Пункт 4.1. Первый абзац дополнить словами: «В свидетельстве указывают угол вращения плоскости поляризации в градусах и градусах международной сахарной шкалы для света с длинами волн 546,07 и 589,3 нм».

Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Результаты первичной поверки контрольных поляриметрических пластинок при выпуске из производства оформляют выдачей свидетельства по форме, установленной Госстандартом.

Форма записи результатов поверки (оборотная сторона свидетельства) приведена в обязательном приложении б.

Значение угла вращения плоскости поляризации, указанное в свидетельстве, наносят на поляриметрическую пластинку путем маркировки».

Приложение 1. Последний абзац. Заменить слова: «типа СЦ-62» на «типа РН 12—100».

Приложение 5. Заменить степень обязательности: «Справочное» на «Обязательное».

(ИУС № 7 1985 г.)

---